

Автор благодарен Е.Н. Мохову за предоставление кристаллов, А.Г. Остроумову за помощь в изготовлении образцов, В. Н. Богомолову и Е.К. Кудинову за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Zidan Wang, Nanzhi Zou, Jinzhong Pang, Changde Gong // Sol. State. Commun. 1987. V. 64. N 4. P. 531-533.
- [2] Гейпикман Б.Т. // УФН. 1966. Т. 88. В. 2. С. 327-345.
- [3] Дубровский Г.Б. // ФТТ. 1971. Т. 13. В. 8. С. 2505-2507.
- [4] Дубровский Г.Б., Пикус Ф.Г. // ФТТ. 1989. Т. 31. В. 1. С. 19-23.
- [5] Богомолов В.Н., Задорожный А.И., Павлова Т.М., Петрановский В.П., Подхаплюзин В.П., Холкин А.Л. // Письма в ЖЭТФ. 1980. Т. 31. В. 7. С. 406-409.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
19 июля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 1

12 января 1991 г.

09; 12

© 1991

ЭПР ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ С МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ

Б.Ф. Алексеев, М.Б. Гайфуллин,
А.Б. Тихонов

ЭПР томографии посвящается большое число работ (см., например, [1]). Интерес к этому приложению метода ЭПР обусловлен необходимостью контроля во многих технологических процессах и в научных исследованиях распределения парамагнитных центров (ПЦ) по объему твердого образца. Традиционные методы ЭПР томографии [1] позволяют решать эту задачу с приемлемыми для практических нужд пространственным разрешением и чувствительностью, но дают лишь интегральную картину распределения центров по объему, не допускающей возможности разделения их по принадлежности к кристаллическим или неупорядоченным мелкодисперсным (с размерами час-

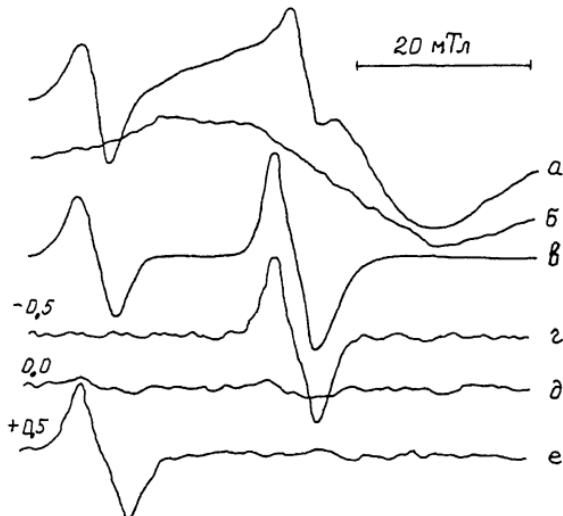


Рис. 1. Спектры ЭПР модельного образца из двух одинаковых кристаллов $Al_2O_3 \langle Cr \rangle$ с некоплинеарными осями симметрии и порошкообразного $MnSO_4 \cdot 5H_2O$, заполняющего пространство между кристаллами (а-е – пояснения в тексте).

тиц менее пространственного разрешения метода) состояниям. Однако задача такого разделения довольно актуальна: она возникает при необходимости обнаружения кристаллитов в неупорядоченных парамагнитных матрицах и определении пространственных границ кристаллитов, при обнаружении макроскопических неупорядоченных парамагнитных включений и установлении их локализации в парамагнитных кристаллах, при исследовании динамики роста кристаллов и в других случаях.

Ниже описывается метод получения ЭПР изображения пространственного распределения ПЦ, обладающих только анизотропией в макрообъеме какого-либо параметра спин-гамильтониана (g – фактора, энергий тонкого и сверхтонкого взаимодействий), характерной, следовательно, только для кристаллической фазы объекта. Метод основан на совместном использовании известной стационарной модификации метода Хиншоу [2, 3] с осциллирующими градиентами магнитного поля (ГМП) (в современной литературе [4, 5] его называют методом чувствительной плоскости, линии, точки) и метода ориентационно-модулированного ЭПР (ОМ ЭПР) [6, 7]. Отметим, что „классический“ вариант метода Хиншоу для целей ЭПР томографии использован ранее в работах [8, 9].

Суть метода обсудим для его наиболее простой модификации – варианта „чувствительная плоскость“, перпендикулярная статически однородному магнитному полю B_0 (оси \vec{z}). На исследуемый объект воздействуют магнитными полями вида

$$B(z, t) = i\vec{B}_m \cos \omega_m t + \vec{k}(zG_{zz} \cos \omega_m t + B_0), \quad (1)$$

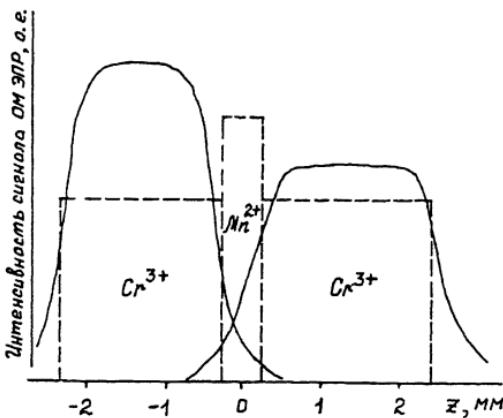


Рис. 2. ОМ ЭПР изображение Σ -распределения плотности ионов Cr^{3+} в модельном образце.

где i, k — орты по осям x, z лабораторной системы координат (нуль оси z отвечает положению чувствительной плоскости); B_m — амплитуда „перпендикулярного” модулирующего поля; $G_{zz} = \partial B_z / \partial z$ — компонента тензора ГМП (другие компоненты здесь несущественны [5]). В (1) не включено необходимо присутствующее стационарное СВЧ поле, индуцирующее переходы ЭПР.

При наличии ГМП G_{zz} в окрестности точки $z = 0$ выделяется „чувствительный” слой толщиной $4Z \approx 4B/G_{zz}$, где $4B$ — ширина линии ЭПР. Все резонансные ПЦ, находящиеся в объеме этого слоя, при использовании традиционной методики детектирования ЭПР обуславливают вклад в интенсивность сигнала ЭПР. Если, однако, использовано перпендикулярное однородное модулирующее поле $B_m(t) = \tilde{B}_m \cos \omega t$, как в (1), то достигается ориентационная модуляция (ОМ) резонансных условий только для ПЦ в чувствительном слое, обладающих магнитоанизотропными взаимодействиями. Последующее стандартное синхронное детектирование сигнала ЭПР на частоте ОМ при условии $B_m \ll B_0$ позволяет выделять только анизотропную составляющую спектра ЭПР, связанную с ПЦ в кристаллитах. Изотропные составляющие, обусловленные ПЦ в неупорядоченных частях слоя, полностью подавляются [6, 7]. Перемещая „чувствительный” слой вдоль оси z , получают, следовательно, ЭПР изображение распределения только ПЦ с магнитной анизотропией вдоль этого направления. Обобщение метода на случай чувствительной линии и точки осуществляется традиционным способом [3–5].

Для экспериментальной проверки метода в резонаторе стандартного спектрометра ЭПР X-диапазона с рабочей модой TE_{011} были введены дополнительные штыри для создания „перпендикулярного” модулирующего поля $B_m(t)$, питаемые током на частоте $\omega/2\pi = 100$ кГц. Кроме того, в центре резонатора размещена пара встречно включенных градиентных катушек из 10 витков каждая, намотанных в два слоя проводом $\varnothing 0.3$ мм. Радиусы катушек $R_1 \approx R_2 \approx$

≈ 1.6 мм, расстояние между катушками 1.6 мм. Катушки питались током на частоте $\omega_m/2\pi = 50$ Гц. При амплитуде тока 4.2 А в центре катушек $G_{zz} \approx 2.3$ Тл/м. Однородность ГМП для таких экспериментов не требуется [4, 5]. Штыри и катушки ухудшали добротность резонатора в 5–7 раз.

Модельным образцом служил цилиндр из монокристаллического рубина с 0.3% Cr^{3+} длиной 4.8 мм, диаметром 2.3 мм с поперечным распилом посередине толщиной 0.6 мм, заполнением мелкодисперсным $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, обуславливающим в обычном спектре ЭПР широкую изотропную линию ($\Delta B \approx 20$ мТл). Оси симметрии двух блоков рубина были взаимно повернуты для разделения спектральных линий блоков по частоте (полю). Положение чувствительной плоскости изменялось перемещением образца вдоль оси z , погрешность позиционирования образца ± 0.1 мм.

На рис. 1 представлен ряд спектров ЭПР модельного образца, демонстрирующий возможности обсуждаемого комбинированного метода ЭПР томографии. Здесь кривая а – обычный (с параллельной модуляцией) спектр ЭПР образца при $G_{zz} = 0$. На одну из двух узких ($\Delta B \approx 3$ мТл) тонкоструктурных линий ЭПР ионов Cr^{3+} от двух блоков рубина накладывается широкая интенсивная линия ЭПР ионов Mn^{2+} порошкообразного $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Кривая б – также обычный спектр ЭПР, но записанный с ГМП $G_{zz} \approx 2.3$ Тл/м и положением чувствительной плоскости на границе порошка $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и одного из блоков рубина. Видно, что в этих условиях наблюдается только широкая линия ионов Mn^{2+} , вклад в интенсивность спектра от ионов Cr^{3+} рубина практически отсутствует. Это связано с тем, что ширина $\Delta z = \Delta B / G_{zz}$ „чувствительного“ слоя для $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ намного больше, чем для рубина, и вклад в интенсивность спектра ЭПР, по которой в последующем могло бы быть восстановлено z -распределение ПЦ, обусловлен, в основном, ионами Mn^{2+} .

Кривая в на рис. 1 – спектр ОМ ЭПР (т.е. с перпендикулярной модуляцией) того же образца при $G_{zz} = 0$. Здесь обнаруживаются, как отмечалось, только анизотропные линии ЭПР Cr^{3+} в рубине, изотропная линия Mn^{2+} полностью подавлена. Различие интенсивностей линий ОМ ЭПР от блоков рубина (объемы блоков равны) связано с сильной угловой зависимостью спектра ОМ ЭПР [6, 7]. Кривые г–е (здесь коэффициент усиления спектрометра в 10 раз больше, чем для спектра в) – спектры ОМ ЭПР при $G_{zz} \approx 1.6$ Тл/м и трех положениях чувствительной плоскости (координаты z в мм указаны слева; $z = 0.0$ отвечает середине слоя порошка $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$). Из этих спектров (здесь наиболее важных) отчетливо видна сепарация ПЦ по их принадлежности к кристаллам рубина.

На рис. 2 показано восстановленное из максимальной интенсивности сигналов ОМ ЭПР, получаемых при $G_{zz} \neq 0$ так же, как и спектры на рис. 1, г–е, при последовательном смещении чувствительной плоскости через 0.25 мм, распределение вдоль оси z плотности ионов Cr^{3+} в модельном образце (плотность в произвольных единицах). Штриховыми линиями указаны истинные границы компонент в образце. Из такой ЭПР томограммы отчетливо видно нали-

чие двух кристаллов в образце и возможно определение Z — гра-
ниш кристаллов. Пространственное разрешение составляет здесь
доли миллиметра (не хуже 0.5 мм, как видно из рис. 1, д), и оно
не ограничено еще сверху ни чувствительностью метода ОМ ЭПР,
ни использованным ГМП (уже создают для ЭПР томографии $\delta_{zz} >$
 > 10 Тл/м).

С п и с о к п и т е р а т у р ы

- [1] Я кимченко О.Е., Л еб едев Я.С. // Хим. физика. 1983. № 4. С. 445-467.
- [2] H i n s h a w W.S. // Phys. Lett. 1974. V. 48A. N 2. P. 87-88.
- [3] H i n s h a w W.S. // J. Appl. Phys. 1976. V. 47. N 8. P. 3709-3721.
- [4] А царкин В.А., С кроцкий Г.В., С ороко Л.М., Ф едик Э.И. // УФН. 1981. Т. 135. № 2. С. 285-315.
- [5] С ороко Л.М. Интроскопия на основе ядерного магнитного резонанса. М.: Энергоатомиздат, 1986. 168 с.
- [6] А лексеев Б.Ф., Г айф уппин М.Б. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 5. С. 1509-1512.
- [7] А лексеев Б.Ф., Г айф уппин М.Б., С изова Е.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 10. С. 932-935.
- [8] H e r r l i n g T., K l i m e s N., K a r t h e W. et al. // J. Magn. Reson. 1982. V. 49. N 2. P. 203-211.
- [9] E w e r t U., H e r r l i n g T. // J. Magn. Reson. 1985. V. 61. N 1. P. 11-21.

Ленинградский электротехнический
институт им. В.И.Ульянова (Ленина)

Поступило в Редакцию
7 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 1

12 января 1991 г.

04; 09; 10

© 1991

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
КОЛЬЦЕВЫМИ РЭП

В.А. Г ирка, И.А. Г ирка,
В.П. О ле фир, В.И. Т каченко

Теория вакуумных гиротронов, работающих по традиционной (про-
дольные пучки) схеме [1-3], разработана достаточно полно: па-
раметры работающих мазеров близки к расчетным. В последнее вре-